Search Notes

Application/Control No.	Applicant(s)/Patent Reexamination	under
10/792,258	BUECHLER, KENN	NETH F.
Examiner	Art Unit	
Bao-Thuy L. Nguyen	1641	•

	SEARCHED		
Class	Subclass	Date	Examiner
updated	previous	9/28/2007	BTN
		1	
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
			·

INT	INTERFERENCE SEARCHED		
Class	Subclass	Date	Examiner
<u> </u>			
· · ·			

	STRATEGY)
•	DATE	EXMR
updated previous	9/28/2007	вти
	-	
		•
		·
.,-		